Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/016,131	SRINATH ET AL.	
Examiner	Art Unit	

3752

Christopher S. Kim

SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner		
239	589.1 461-497	6/5/2007	СК		
:					
	!				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
EA	ST	6/5/2007	ск	

SEARCH NO (INCLUDING SEARCH	TES STRATEGY	')
	DATE	EXMR
		-
·		